# 用古斯-亨兴位移研究 PMN-PT 电光陶瓷的电光效应

冉茂武<sup>1,2</sup> 曹庄琪<sup>2</sup> 陈险峰<sup>2</sup> 陈 凡<sup>3</sup>

<sup>1</sup>铜仁学院物理与电子科学系,贵州 铜仁 554300 <sup>2</sup>上海交通大学物理系区域光纤通信网和新型光通信系统国家重点实验室,上海 200240 <sup>3</sup>菲尼萨光电通讯有限公司,上海 201201

**摘要** 根据对称金属包覆电光波导中本征损耗与古斯-亨兴(Goos-Hänchen)位移的理论公式,导出了古斯-亨兴位 移与作用于波导两侧电压的二次关系公式。用 622 μm 厚度的四方相铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT)透明电光陶瓷 片作为导波层制备了对称金属包覆波导,测量了古斯-亨兴位移与作用于波导两侧电压的关系曲线,计算了所用透 明电光陶瓷片的二次电光系数。实验结果与理论分析一致。

关键词 非线性光学;古斯-亨兴位移;光波导;四方相铌镁酸铅-钛酸铅

中图分类号 O437.4;TM286;TN252 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201138.0906001

# Study on Electro-Optic Effect of PMN-PT Ceramics Using Goos-Hänchen Shift

Ran Maowu<sup>1,2</sup> Cao Zhuangqi<sup>2</sup> Chen Xianfeng<sup>2</sup> Chen Fan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Physics and Electronic Science, Tongren University, Tongren, Guizhou 554300, China <sup>2</sup> The State Key Laboratory on Fiber Optic Local Area Communication Networks and Advanced Optical Communication Systems, Department of Physics, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China <sup>3</sup> Finisar Shanghai Incorporation, Shanghai 201201, China

**Abstract** The Goos-Hänchen shift at both sides of the waveguide is conducted, which gives rise to a quadric-curve relation between Goos-Hänchen shift and the applied voltage, based on the theoretical analysis of the intrinsic loss in a symmetrical metal-cladding electro-optic waveguide. A symmetrical metal-cladding waveguide is fabricated with a  $622 \ \mu$ m-thick Pb(Mg<sub>1/3</sub> Nb<sub>2/3</sub> O<sub>3</sub>)-PbTiO<sub>3</sub> (PMN-PT) transparent ceramic which serves as the guiding layer of the waveguide. Measurements of the relation between Goos-Hänchen shift and the applied voltage are carried out and the quadratic electro-optic coefficient of the PMN-PT ceramic is obtained. Experimental results are agreed well with the numerical simulations.

Key words nonlinear optics; Goos-Hänchen shift; optical waveguide;  $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3}O_3)$ -PbTiO<sub>3</sub> OCIS codes 120.1880; 160.1190; 160.2100

## 1 引 言

由于优异的光学性能, 铌酸锂晶体在光通信领 域得到了广泛的应用, 利用其制备的各种光耦合器、 波导和调制器等在市场上层出不穷。但是铌酸锂晶 体生长技术长期以来一直得不到突破, 制约了它的 进一步发展。寻找性能更加优越、价格更加便宜的 新材料来替代铌酸锂晶体已成为新世纪信息科学领 域的一项重要任务<sup>[1~4]</sup>。透明铁电陶瓷自 1970 年 问世以来就引起科研工作者的重视。其中, 锆钛酸 铅镧(PLZT)和四方相铌镁酸铅-钛酸铅(PMN-PT) 是两种得到广泛研究的材料。但 PLZT 透明电光 陶瓷具有显著的场诱导效应、偏振依赖损失和高滞 后现象, 使得该类透明电光陶瓷的应用受到限 制<sup>[5~8]</sup>。1996年中国科学院上海硅酸盐研究所率 先采用 Bridgman 方法生长 PMN-PT 单晶并获得初 步成功; 最近 Jiang 等<sup>[9]</sup>成功制备了 PMN-PT 透明

收稿日期: 2011-04-11; 收到修改稿日期: 2011-05-11

**基金项目**:国家自然科学基金(60677029,10874119 和 10874121)和"西部之光"访问学者计划基金项目资助课题。 作者简介:冉茂武(1971—),男,副教授,主要从事生物传感器方面的研究。E-mail: trxyrmw@163.com

电光陶瓷,由于该材料介电常数高、介电损耗小、应 变量大,有相对低的弥散相变和频率色散<sup>[10]</sup>,所以 在电子技术、激光技术和全息存储等领域有广泛的 应用前景。过去对 PMN-PT 透明电光陶瓷主要针 对其压电特性的研究<sup>[11,12]</sup>。本文提出一种利用产 生于波导表面的超大古斯-亨兴(Goos-Hänchen)位 移<sup>[13~15]</sup>来研究 PMN-PT 透明电光陶瓷电光效应的 新方法。结果表明,这种方法不仅具有样品制备简 单、实验操作方便和灵敏度高等优点,而且具有抑制 激光光强涨落噪声的功能。

### 2 理论分析

对称金属包覆电光波导如图 1 所示,从上到下 介电常数依次为  $\epsilon_0$ , $\epsilon_2$ , $\epsilon_1$  和  $\epsilon_2$  的空气、上银膜、电光 透明陶瓷和下银膜, $h_2$ , $h_1$  和  $h'_2$ 依次为上银膜、电光 陶瓷和下银膜的厚度, $\theta$  为共振匹配角,S 为古斯-亨 兴位移量。当导波层厚度达到亚毫米量级时,波导 中可以容纳上千个导模,其中的超高阶导模具有有 效折射率 N 趋近于 0 的特性。在上层金属膜的厚 度为几十纳米时,这种特性使得光可以直接从自由 空间耦合进入波导层<sup>[16]</sup>。



图 1 对称金属包覆电光波导 Fig. 1 Symmetrical metal-cladding electro-optical

#### waveguide

本课题组前期的工作表明<sup>[17~19]</sup>:在亚毫米尺度 对称金属包覆波导表面可产生巨大的古斯-亨兴位 移,该位移 S 与波导参数有如下关系

$$S = -\frac{2\operatorname{Im} \Delta\beta^{L}}{(\operatorname{Im} \beta^{\circ})^{2} - (\operatorname{Im} \Delta\beta^{L})^{2}} \cos\theta, \qquad (1)$$

式中 Im  $\Delta\beta^{L}$  为波导辐射损耗, Im  $\beta^{\circ}$  为波导本征损耗。波导本征损耗可表示为<sup>[20]</sup>

Im 
$$\beta^{\circ} = \epsilon_{i2} \frac{k_0^2 \mathbf{\kappa}_1^2}{2\alpha_2 \beta h_{1 \text{eff}}(\mathbf{\kappa}_1^2 + \alpha_2^2)}$$
, (TE polarization)
(2)

$$\operatorname{Im} \beta^{\circ} = \varepsilon_{i2} \frac{2\alpha_2^2 + k_0^2 \varepsilon_{r2}}{2\alpha_2} \cdot \frac{\varepsilon_1 \kappa_1^2}{\beta h_{1 \operatorname{eff}} (\varepsilon_{r2}^2 \kappa_1^2 + \varepsilon_1^2 \alpha_2^2)},$$
  
(TM polarization) (3)

式中导波层中的横向波矢 **κ**<sub>1</sub> 和金属中的衰减系数 α<sub>2</sub> 可分别表示为

$$\begin{cases} \mathbf{\kappa}_{1} = (k_{0}^{2}n_{1}^{2} - \beta^{2})^{1/2} \\ \alpha_{2} = (\beta^{2} - k_{0}^{2}\boldsymbol{\varepsilon}_{2})^{1/2} \end{cases}, \tag{4}$$

而  $ε_{r_2}$  和  $ε_{i_2}$  分别为银膜的介电常数  $ε_2$  的实部和虚 部, $k_0 = 2\pi/\lambda$ 为入射光在空气中的波数, $\lambda$ 为入射光 波长, $\beta = k_0 N$ 为传播常数, $n_1 = \sqrt{ε_1}$ 为导波层的折 射率, $h_{1eff}$  为导波层的有效厚度:

$$h_{1\rm eff} = h_1 + \frac{2}{\alpha_2},$$
 (TE polarization) (5)

$$h_{1\text{eff}} = h_1 + \frac{2\varepsilon_1\varepsilon_{r_2}(\boldsymbol{\kappa}_1^2 + \alpha_2^2)}{\alpha_2(\varepsilon_{r_2}^2\boldsymbol{\kappa}_1^2 + \varepsilon_1^2\alpha_2^2)}.$$
 (TM polarization)  
(6)

由于 PMN-PT 透明电光陶瓷是一种具有复合 钙钛矿结构的弛豫型、固溶体单晶,它在室温条件下 为三方相结构,具有强烈的各向异性<sup>[21,22]</sup>。当施加 电压 U 时,由于介质在电场 E 作用下极化导致折射 率变化为<sup>[23,24]</sup>

$$\Delta n_1 = -\frac{1}{2} \gamma_{1j} n_1^3 E^2, \qquad (7)$$

式中 $E = U/h_1, \gamma_{1j}$ 为待测二次电光系数。由于波 导辐射损耗主要由上金属层的厚度决定,因此当在 导波层两端施加电场时,由于导波层折射率的改变 而使波导本征损耗产生变化,而波导辐射损耗的变 化可忽略不计,在此假设下,根据(1)~(7)式,应用 一阶微扰近似,可导出古斯-亨兴位移与电压的关 系为

$$S = S_0 - \delta_{1i} U^2, \qquad (8)$$

式中  $S_0$  是电压为零时的古斯-亨兴位移,即可利用 (1) 式得到, $\delta_{1j}$  是与材料电光效应和波导结构参数 有关的系数,j = 1,2 分别对应 TE 偏振和 TM 偏 振,可表示为

$$\delta_{1j} = S_0^2 \frac{(\operatorname{Im} \beta^{\circ})^2 n_1^4 k_0^2 \alpha_2^2}{\operatorname{Im}(\Delta \beta^L) \mathbf{\kappa}_1^2 (\mathbf{\kappa}_1^2 + \alpha_2^2) h_1^2 \cos \theta} \gamma_{1j}. \quad (9)$$

#### 3 实 验

实验中使用的样品是一块上下两面由银膜包覆 的 PMN-PT 透明电光陶瓷片(菲尼萨光电通讯有限 公司提供),陶瓷片的面积为 15 mm×10 mm,厚度 为 622  $\mu$ m。由热蒸发镀制的上下两层银膜的厚度 分别为 30 nm 和 200 nm 左右,银膜的介电常数为  $\epsilon_2 = -34 + i1.17(\lambda = 860 nm), 上层银膜的厚度和$ 介电常数由双波长法测量<sup>[25]</sup>。上下两层银膜既是波导的覆盖层,又可作为电光波导的两个电极。实 验装置如图 2 所示,从可调谐半导体激光器 (Topical Photonic, DL100, $\lambda$ =860 nm)输出的激光 (TE偏振),先通过直径为 2 mm、相距为 0.5 m 的 两个小孔以限制光束的发散,两小孔中间的分束镜 对光进行分束,部分反射光进入波长计,而透射光入 射到置于计算机控制  $\theta/(2\theta)$ 角度扫描仪转台上的 样品前。启动转台电机进行角谱扫描,就得到如 图 3所示的衰减全反射(ATR)谱。



图 2 实验装置图







由于最小反射率对应的入射角也是波导本征损 耗与辐射损耗最为接近的位置<sup>[18]</sup>,根据(1)式可知, 该入射角对应所用波长下的最大古斯-亨兴位移。 因此,选择共振匹配角 $\theta$ 为工作点,并让样品上的反 射光垂直入射到位置探测器(PSD)。这时,调节入 射光的波长,同时测量古斯-亨兴位移 S,则可以得 到如图 4 所示的古斯-亨兴位移 S 随激光波长  $\lambda$  变 化的实验曲线。由图可见,当  $\lambda$ =859.778 nm 时, 古斯-亨兴位移达到极大( $S_{max}$ =642  $\mu$ m)。

在此基础上,固定入射光波长不变,并在样品两侧电极上施加电压,每次增加 30 V,可得到如图 5 所示的古斯-亨兴位移 S 与电压 U 的关系(由黑点表示)。由图 5 可见,古斯-亨兴位移与电压成二次关系;并测得 TE 偏振对应的二次电光系数为  $\gamma_{11} = 2.092 \times 10^{-14} \text{ m}^2/\text{V}^2$ ;用相同的方法测得 TM 偏振



图 5 古斯-亨兴位移与作用电压的关系 Fig. 5 Goos-Hänchen shift versus applied voltage 对应的二次电光系数为 $\gamma_{12} = 1.984 \times 10^{-14} \text{ m}^2/\text{V}^2$ 。 又利用(8)和(9)式进行了理论计算,所得结果由图 中粗黑线表示,实验结果与理论计算符合得很好。

在以激光光强为探测信号的测量方法中,激光 光强的涨落通常成为难以消除的噪声。本文利用古 斯-亨兴位移为探针测量陶瓷玻璃的电光系数,而古 斯-亨兴位移与激光光强的涨落无直接关系,因此, 光强涨落引起的噪声在此方法中是完全被抑制的。

# 4 结 论

提出利用古斯-亨兴位移研究 PMN-PT 透明陶 瓷的电光效应,结果表明 PMN-PT 透明陶瓷显示二 次电光效应,实验结果与理论分析符合得很好。由 于实验得到的古斯-亨兴位移超过了 0.6 mm,而所 使用的一维位置敏感探测器的分辨率为微米量级, 当导波层折射率变化为 1×10<sup>-4</sup>时,即可测出古斯-亨兴位移的变化,说明灵敏度较高。另外,由于这种 技术利用位移而不是用光强为探针,具有抑制光强 涨落噪声的功能。除此之外,该方法还有样品制备 简单、设备要求低等优点。

#### 参考文献

1 Geng Hua, Yao Jianghong, Li Wenrun et al.. Study on optical

properties of Er<sup>3+</sup> doped mear-stoichiometric LiNbO<sub>3</sub> crystals[J]. Acta Physica Sinica, 2003, **52**(6): 1549~1553

耿 华,姚江宏,李文润等.近化学计量组分掺铒铌酸锂晶体光 学特性研究[J].物理学报,2003,52(6):1549~1553

- 2 Fu Bo, Zhang Guoquan, Liu Xiangming *et al.*. Influence of dopants on nonvolatile holographic storage in lithium niobate[J]. *Acta Physica Sinica*, 2008, **57**(5): 2946~2951 付 博,张国权,刘祥明等. 掺杂对铌酸锂晶体非挥发全息存储
- 性能的影响[J]. 物理学报, 2008, **57**(5): 2946~2951 3 Wang Zhongmin. Study on development of lithium niobate crystal [J]. Journal of Synthetic Crystals, 2002, **31**(2): 173~175 王忠敏. 铌酸锂晶体的发展简况[J]. 人工晶体学报, 2002, **31**(2): 173~175
- 4 Peng Yuefeng, Xie Gang, Wang Weimin *et al.*. High efficiency periodically poled lithium niobate with MgO optical parametric oscillator 2. 7  $\mu$ m laser with 11. 8 W output power[J]. *Chinese J. Lasers*, 2009, **36**(9): 2262~2265

彭跃峰,谢 刚,王卫民等.11.8 W高效率掺氧化镁的周期极 化铌酸锂晶体光参量振荡 2.7 μm 激光器[J]. 中国激光,2009, **36**(9),2262~2265

- 5 J. Lappalainen, J. Hiltunen, V. Lantto. Characterization of optical properties of nanocrystalline doped PZT thin films[J]. J. Eur. Ceram. Soc., 2005, 25(12): 2273~2276
- 6 Dong Zuoren, Ye Qing, Qu Ronghui et al.. Optical phased-array beam deflector based on lead lanthanum zirconate titanate electrooptic ceramic[J]. Chinese J. Lasers, 2008, **35**(3): 373~377 董作人,叶 青,瞿荣辉等.基于掺镧锆钛酸铅电光材料的光学 相控阵光束扫描器[J]. 中国激光, 2008, **35**(3): 373~377
- 7 Xu Dangpeng, Li Mingzhong, Wang Jianjun *et al.*. All fiber single-mode Q-switched ytterbium-doped fiber laser based on PLZT switch[J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(8): 1177~1180 许党朋,李明中,王建军等. 基于 PLZT 开关的全光纤单模调 Q 掺 Yb<sup>3+</sup>光纤激光器[J]. 中国激光, 2008, **35**(8): 1177~1180
- 8 Qu Ronghui, Ye Qing, Dong Zuoren *et al.*. Progress of optical phased array technology based on electro-optic material [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(12): 1861~1867 瞿荣辉,叶 青,董作人等. 基于电光材料的光学相控阵技术研 究进展[J]. 中国激光, 2008, **35**(12): 1861~1867
- 9 H. Jiang, Y. K. Zou, Q. Chen *et al.*. Transparent electro-optic ceramics and devices[C]. SPIE, 2005, 5644: 380~394
- 10 Jiang Desheng, Liu Zhongming, Tong Xinglin et al.. Characteristic and fabrication technology of transparent electrooptic PMN-PT ceramic material [J]. Materials Review, 2007, 88(z1): 289~292

姜德生,刘忠明,童杏林等. PMN-PT 透明光电陶瓷材料的特性及制备技术[J]. 材料导报,2007,88(z1):289~292

11 Cao Linhong, Yao Xi, Xu Zhuo et al.. Dielectric and piezoelectric properties of PMN-PT ceramics near the morphotropic phase boundary[J]. Transactions of Materials and Hent Trentmen., 2007, 28(3): 1~5

曹林洪,姚 熹,徐 卓等.准同型相界附 PMN-PT 陶瓷的介 电与压电性能[J].材料热处理学报,2007,28(3):1~5

12 Liu Tao, Yu Song, Shen Jing et al.. Bandwidth and gain of PPLN based optical parametric amplification with different noncollinear geometries [J]. Chinese J. Lasers, 2009, 36 (2): 302~306

刘 涛,喻 松,申 静等. PPLN 晶体中不同非共线结构光参

量放大过程的带宽与增益特性[J]. 中国激光, 2009, **36**(2): 302~306

13 Zhu Qibiao, Li Chunfang, Chen Xi. Goos-Hänchen shift of the transmitted light beam in a two-prism configuration [J]. Acta Optica Sinica, 2005, 25(5): 673~677
朱绮彪,李春芳,陈 玺. 双棱镜结构中透射光束的古斯汉欣位

移[J]. 光学学报, 2005, 25(5): 673~677

14 Duan Tao, Li Chunfang, Yang Xiaoyan *et al.*. Thin-film enhaneed Goog-Hänchen shift in frustrated total reflection configuration [J]. *Acta Optica Sinica*, 2006, **26** (11): 1744~1748

段 弢,李春芳,杨晓燕等.电介质膜对受抑全内反射结构中古 斯-汉欣位移的增强[J].光学学报,2006,26(11):1744~1748

15 Zhou Huijuan, Meng Zhou, Liao Yi. Frequency shift characteristics analysis of LiNbO<sub>3</sub> waveguide electro-optic intensity modulator [J]. Chinese J. Lasers, 2009, 36 (4): 901~905

周会娟, 孟 洲, 廖 毅. 铌酸锂波导电光强度调制器的移频特性[J]. 中国激光, 2009, **36**(4): 901~905

- 16 Li Honggen, Cao Zhuangqi, Lu Haifeng *et al.*. Free-space coupling of a light beam into a symmetrical metal-cladding optical waveguide[J]. *Appl. Phys. Lett.*, 2003, 83(14): 2757~2759
- 17 Ju Hao, Li Honggen, Cheng Yin *et al.*. 1.5 mm light beam shift arising from 1.4 pm variation of wavelength[J]. J. Opt. Soc. Am, B., 2010, 27(6): 1305~1308
- 18 Liu Xuanbin, Cao Zhuangqi, Zhu Pengfei *et al.*. Large positive and negative lateral optical beam shift in prism-waveguide coupling system[J]. *Phys. Rev. E*, 2006, **73**(1): 016615
- 19 Liu Xuanbin, Cao Zhuangqi, Zhu Pengfei et al.. Simultaneously large and opposite lateral beam shifts for TE and TM modes on a double metal-cladding slab[J]. Chin. Phys. Lett., 2006, 23(8): 2077~2079
- 20 Cao Zhuangqi. Guided Wave Optics[M]. Beijing: Science Press, 2007. 155~157

曹庄琪.导波光学[M].北京:科学出版社,2007.155~157

21 Wang Pingchu, Luo Haosu, Li Donglin *et al.*. Characters of piezoelectricity and phase transition of PMN-PT single crystals and ceramics[J]. *Journal of Inorganic Materials*, 2001, 16(1): 56~62

王评初, 罗豪甦, 李东林 等. PMN-PT 单晶与陶瓷在性能及相 变方面的特点[J]. 无机材料学报, 2001, **16**(1): 56~62

22 Wen Jing, Zuo Chunying. Fresnel formula of plane wave in anisotropic crystals [J]. Acta Optica Sinica, 2009, **29**(7): 2000~2005

温 静, 左春英. 平面波在各向异性晶体中的菲涅耳公式[J]. 光学学报, 2009, **29**(7): 2000~2005

- 23 A. Yariv, P. Yeh. Optical Waves in Crystals[M]. USA: Wiley Press, 1984
- 24 Zhu Kun, Deng Xiaoxu, Cao Zhuangqi *et al.*. Measurement of the quadratic electro-optic coefficient of organic polymer based on attenuated total-reflection technique [J]. *Opto-Electronic Engineering*, 2008, **35**(1): 76~79
  朱 琨,邓晓旭,曹庄琪等. 基于 ATR 技术的有机聚合物二次 电光系数的测量[J]. 光电工程, 2008, **35**(1): 76~79
- 25 W. P. Chen, J. M. Chen. Use of surface plasma waves for determination of the thickness and optical constants of thin metallic films[J]. J. Opt. Soc. Am., 1981, 71(2): 189~191